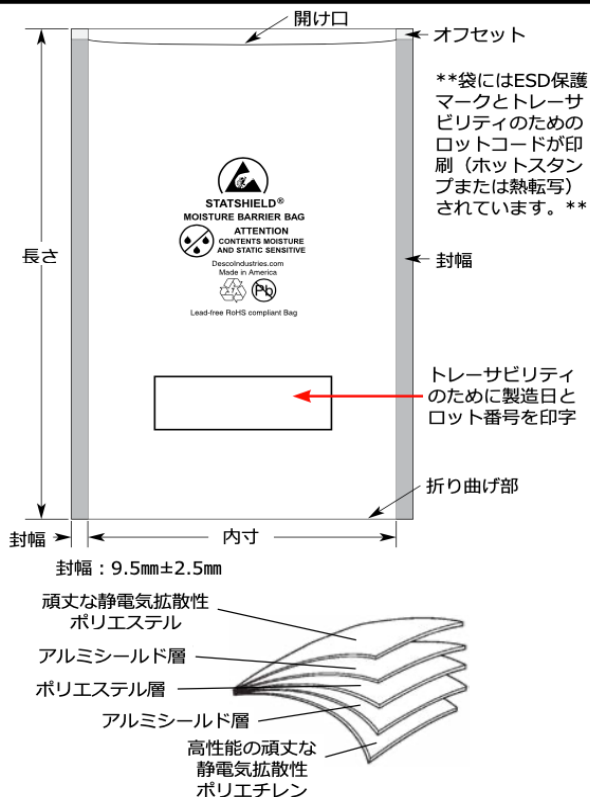




Statshield®高強度防湿バッグ



仕様 :

規準文書
ANSI/ESD S541 (ANSI/ESD S20.20)
ANSI/ESD S11.4

電気的特性

表面抵抗 :
(内側・外側とも)
 $1 \times 10^4 \sim 1 \times 10^{11} \Omega$
静電気遮蔽
静電気遮蔽
静電気発生
値
20V
テフロン : -0.014 nC/cm^2
水晶 : $+0.0155 \text{ nC/cm}^2$

物質的特性

フィルム厚さ
幅 (内寸)
長さ (内寸)
オフセット
貫通強度
熱圧着部強度
圧着部強度
MVTR
シリコン
腐食性
マーキング付着
値
0.17mm ± 10%
公差 -0/+6.4mm
公差 ± 3.2mm
0 ~ 6.4mm
> 13.6kg
> 1.96kg/cm (幅)
0.08MPa
< 0.22g/m²/24時間
含まれません
合格
合格

熱圧着条件

温度
時間
圧力
104 ~ 204℃
0.6 ~ 4.5秒
206 ~ 482 KPa

ANSI/ESD S541 6.2項 EPAの外部

「EPA外に敏感性製品を持ち出す場合は、以下の性能を持つ梱包材が要求されます。

1. 電荷の発生が少ない
2. 密着の場合、静電気拡散性もしくは導電性の材質
3. ESDシールドを持つ構造

RoHS およびREACH、紛争鉱物について

Desco産業におけるRoHS 3およびREACH、紛争鉱物について：
https://www.descoasia.co.jp/PDF/REACHRoHSConflictMinerals-Desco_Bags.pdf

限定保証について：
<https://www.descoasia.co.jp/Limited-Warranty.aspx>

Statshield®およびStatfree®はDesco Japan 株式会社の登録商標です。
静電バッグ選定の目安は [こちら](#) をご参照ください。

準拠している要件
ESD保護梱包
Level 2 (MVTR以外)

試験方法

ANSI/ESD STM11.11
ANSI/ESD STM11.31
EIA 541
試験専用斜面
試験専用斜面
MIL-STD-3010,1003
MIL-STD-3010.2065
ASTM D1876-93
ASTM D882
ASTM F1249
FTIR
MIL-STD-3010, M3005
IPC-TM-650 2.4.1

注 : 電子機器包装の完全な乾燥包装の要件には、3つの要素があります。

防湿バッグ - 保護のため
乾燥剤 - 湿気を吸収するため
湿度表示カード - 性能をモニターするため

詳細に関しては、技術資料 [TBJ-2031](#)
「静電気防止防湿バッグ」をご参照ください。

1パック100枚入りです。
保管方法に関する詳細は [TBJ-7057](#) をご参照ください。

仕様と手順は予告なく変更する場合があります。

Statshield®ESDバッグ、防湿、(t=165µm、箔)

DESCO JAPAN 株式会社
〒289-1143 千葉県八街市八街い 193-12
Tel: 043-309-4470
DescoAsia.co.jp

図面番号
13760J

日付
2021年9月

DESCO



アメリカ製